

個別のお見積はご対応しておりません。ご参考までに、以下より料金表をダウンロードのうえご確認ください。

マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）事業共用機器の利用料

パス	利用者区分	データ創出設備を使用する場合		データ創出設備を使用しない又は技術相談の場合
		データ提供なし	データ提供あり	
1 日	大学等所属者	17,500	12,250	12,250
	大学等所属者以外	35,000	24,500	24,500
半年 (最大20日まで)	大学等所属者	175,000	122,500	122,500
	大学等所属者以外	350,000	245,000	245,000
年間 (最大40日まで)	大学等所属者	350,000	245,000	245,000
	大学等所属者以外	700,000	490,000	490,000

- 本ページでの表示価格は全て税込です。
- 国内外の大学、高等専門学校、公的研究機関又はこれに準ずる機関に属する者（以下「大学等所属者」という。）
- 1日パス（ARIM 共用設備等を1日間利用することができるものをいう。）
- 1日パスに相当する時間数を8時間とする。
- 半年パス（6月を超えない範囲内において、1日パスを20回利用することができるものをいう。）
- 年間パス（1年を超えない範囲内において、1日パスを40回利用することができるものをいう。）
- 利用料は前納しなければならない。但し、技術代行の1日パスに係る利用料金については、後納とする。
- 「ARIM データ提供可」を選択された場合は、計測データと計測した試料の情報を提供(エンバーク(非公開)期間後に一般公開)して頂きます。

※ データ創出設備は以下のとおり． <https://www.jaist.ac.jp/project/arim/equipment/>

核磁気共鳴スペクトル測定装置 800MHz(NMR 800MHz)

核磁気共鳴スペクトル測定装置 500MHz(NMR 500MHz)

核磁気共鳴スペクトル測定装置 400MHz(NMR 400MHz)

フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計 (FT-ICR MS)

マトリックス支援レーザー脱離イオン化タンデム飛行時間型質量分析計 (MALDITOF/TOF MS)

ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS)

液体クロマトグラフ質量分析計 (LC-MS)

原子分解能走査透過型電子顕微鏡(STEM)

透過電子顕微鏡(TEM)

低加速走査電子顕微鏡(FE-SEM)

走査型オージェ電子分光顕微鏡 (SAM)

大気中原子間力顕微鏡 (AFM)

X線光電子分光装置(XPS)

大気中光電子分光装置 (PYS)